(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-228694

(P2002-228694A)

(43)公開日 平成14年8月14日(2002.8.14)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ			Ť	-7]-ド(参考)
G01R	23/20			G 0 1	R 23/20		С	2G030
							D	5 K O 2 9
	23/14				23/14		D	·
	23/165				23/165		В	
	25/00				25/00			
			審查請求	未請求	請求項の数12	OL	(全 10 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号

特願2001-26085(P2001-26085)

(22)出顧日 平成13年2月1日(2001.2.1)

(71)出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72)発明者 松浦 徹

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 足立 寿史

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 100092794

弁理士 松田 正道

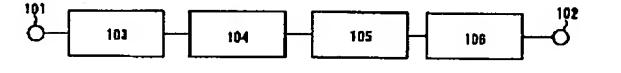
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 歪み位相測定装置、ダウンコンパータ、低歪み電力増幅器、およびプログラム

(57)【要約】

【課題】 従来の歪み位相測定装置は、歪み成分の大き さがそれぞれ異なる場合に、それら歪み成分の位相のず れ量を精度よく測定できなかった。

【解決手段】 歪み成分を有するデジタル信号に対してフーリエ変換を利用した変換を行うための周波数領域変換手段105と、周波数領域変換手段105による変換の結果に基づいて、歪み成分の位相のずれ量を算出するための位相計算手段106とを備えた歪み位相測定装置。



101:入力增子

102:出力增子

103:時間波形檢波手段

104:アナログデジタル変換手段

105:周波数值城变换手段

106:位相計算手段

【特許請求の範囲】

【請求項1】 歪み成分を有するデジタル信号に対してフーリエ変換を利用した変換を行うための変換手段と、前記変換手段による前記変換の結果に基づいて、前記歪み成分の位相のずれ量を算出するための算出手段とを備えた歪み位相測定装置。

【請求項2】 前記歪み成分を有するデジタル信号とは、外部から入力される歪み成分を有する入力信号の時間領域の波形がアナログ信号として検波され、そのアナログ信号がアナログ/デジタル変換されたデジタル信号 10である請求項1記載の歪み位相測定装置。

【請求項3】 前記歪み成分を有するデジタル信号に対するフーリエ変換を利用した変換とは、前記デジタル信号にアナログ/デジタル変換された時間領域の波形に対するフーリエ変換を利用した周波数領域の波形への変換である請求項2記載の歪み位相測定装置。

【請求項4】 前記外部から入力される歪み成分を有する入力信号は、周波数間隔の等しい4つの信号成分を有し、

前記歪み成分とは、前記4つの信号成分の内、最も周波 20 数の低い信号成分および最も周波数の高い信号成分であ り、

前記歪み成分の位相のずれ量を算出するとは、前記周波数領域の波形を利用して前記4つの信号成分の瞬時位相を算出し、(1)前記最も周波数の低い信号成分の位相のずれ量を、前記算出された最も周波数の低い信号成分の瞬時位相と前記算出された周波数の2番目に高い信号成分の瞬時位相との和から、前記算出された周波数の高い信号成分の位相の30ずれ量を、前記算出された最も周波数の高い信号成分の瞬時位相と前記算出された周波数の2番目に低い信号成分の瞬時位相との和から、前記算出された周波数の2番目に高い信号成分の瞬時位相との和から、前記算出された周波数の2番目に高い信号成分の瞬時位相の2倍を引いた値として算出することである請求項3記載の歪み位相測定装置。

【請求項5】 前記算出される最も周波数の低い信号成分の位相のずれ量とは、前記算出された周波数の2番目に低い信号成分の瞬時位相と前記算出された周波数の2番目に高い信号成分の瞬時位相とが等しいときの、前記算出される最も周波数の低い信号成分の瞬時位相と前記 40算出された周波数の2番目に低い信号成分の瞬時位相との差であり、

前記算出される最も周波数の高い信号成分の位相のずれ 量とは、前記算出された周波数の2番目に低い信号成分 の瞬時位相と前記算出された周波数の2番目に高い信号 成分の瞬時位相とが等しいときの、前記算出される最も 周波数の高い信号成分の瞬時位相と前記算出された周波 数の2番目に高い信号成分の瞬時位相との差である請求 項4記載の歪み位相測定装置。

【請求項6】 前記歪み成分を有するデジタル信号を生 50

成するために、前記外部から入力される入力信号の有する信号成分の周波数をあらかじめそれぞれダウンコンバートするダウンコンバータを備えた請求項2記載の歪み位相測定装置。

【請求項7】 前記外部から入力される入力信号の有する信号成分の経由する経路の群遅延時間差をそれぞれ補正するためのトレーニングを行うトレーニング手段を備えた請求項6記載の歪み位相測定装置。

【請求項8】 歪み成分を有するデジタル信号に対してフーリエ変換を利用した変換を行うための変換手段と、前記変換の結果に基づいて前記歪み成分の位相のずれ量を算出するための算出手段とを備えた歪み位相測定装置において前記変換を行われるデジタル信号を、外部から入力される歪み成分を有する入力信号の時間領域の波形をアナログ信号として検波し、そのアナログ信号をアナログ/デジタル変換することによって生成するために、前記外部から入力される入力信号の有する信号成分の周波数をあらかじめそれぞれダウンコンバートするダウンコンバータ。

【請求項9】 第一から第四のミキサ回路と、前記第一から第四のミキサ回路からの信号入力をそれぞれ行う第一から第四のバンドパスフィルタとを備え、

前記外部から入力される歪み成分を有する入力信号は、 周波数間隔の等しい4つの信号成分を有し、

前記4つの信号成分の内、(1)最も周波数の低い信号成分は、前記第一のミキサ回路でダウンコンバートされた後、前記第一のバンドパスフィルタで濾波され、

(2) 2番目に周波数の低い信号成分は、前記第二のミキサ回路でダウンコンバートされた後、前記第二のバンドパスフィルタで濾波され、(3) 2番目に周波数の高い信号成分は、前記第三のミキサ回路でダウンコンバートされた後、前記第三のバンドパスフィルタで濾波され、(4) 最も周波数の高い信号成分は、前記第四のミキサ回路でダウンコンバートされた後、前記第四のバンドパスフィルタで濾波される請求項8記載のダウンコンバータ。

【請求項10】 第一から第四のバンドパスフィルタと、前記第一から第四のバンドパスフィルタからの信号入力をそれぞれ行う第一から第四のミキサ回路と、前記第一から第四のミキサ回路からの信号入力をそれぞれ行う第五から第八のバンドパスフィルタとを備え、前記外部から入力される歪み成分を有する入力信号は、周波数間隔の等しい4つの信号成分を有し、前記4つの信号成分の内、(1)最も周波数の低い信号成分は、前記第一のバンドパスフィルタで濾波された後、前記第一のミキサ回路でダウンコンバートされ、前記第五のバンドパスフィルタで不要波を除去され、

(2) 2番目に周波数の低い信号成分は、前記第二のバンドパスフィルタで濾波された後、前記第二のミキサ回路でダウンコンバートされ、前記第六のバンドパスフィ

ルタで不要波を除去され、(3)2番目に周波数の高い信号成分は、前記第三のバンドパスフィルタで濾波された後、前記第三のミキサ回路でダウンコンバートされ、前記第七のバンドパスフィルタで不要波を除去され、

(4)最も周波数の高い信号成分は、前記第四のバンドパスフィルタで濾波された後、前記第四のミキサ回路でダウンコンバートされ、前記第八のバンドパスフィルタで不要波を除去される請求項8記載のダウンコンバータ。

【請求項11】 請求項1~7の何れかに記載の歪み位 10 相測定装置を用いた低歪み電力増幅器。

【請求項12】 請求項1記載の歪み位相測定装置の、 歪み成分を有するデジタル信号に対してフーリエ変換を 利用した変換を行うための変換手段と、前記変換手段に よる前記変換の結果に基づいて、前記歪み成分の位相の ずれ量を算出するための算出手段との全部または一部と してコンピュータを機能させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、たとえば電力増幅 器から発生する信号の歪み成分の位相のずれ量を測定す るための歪み位相測定装置、ダウンコンバータ、低歪み 電力増幅器、およびプログラムに関する。

[0002]

【従来の技術】はじめに、歪みの位相(すなわち歪み成分の位相のずれ量)について説明するために、電力増幅器に周波数の異なる2波を入力したときの出力電圧Vを次式のように表す。

[0003]

【数1】V(t) = A(cos[ω_1 t]+cos[ω_2 30 t])+BLcos[(2 ω_1 - ω_2) t+ ϕ_{3L}]+BU cos[(2 ω_2 - ω_1) t+ ϕ_{3D}]

ここに、ωι、ωιは入力信号の角周波数、Aは出力電圧のうち角周波数がωι、ωιである信号の電圧の振幅成分、BL、BUはそれぞれ低周波側、高周波側に発生する3次相互変調歪みの電圧の振幅成分である。そして、φιι、φιι は、それぞれ低周波側、高周波側に発生する3次相互変調歪みの位相成分、すなわち歪み成分の位相のずれ量である。

【0004】つぎに、従来の歪み位相測定装置の構成図である図7を参照しながら、従来の歪み位相測定装置の構成について説明する。なお、この歪み位相測定装置は、電力増幅を行うためのさまざまなシステムで利用される電力増幅器704の歪みに関する特性をあらかじめ検査しておくための装置である。

【0005】入力端子701から入力信号として入力された、信号周波数の異なるCW (Continuous Wave、連続波) 2波は、分配回路703で2つの経路に分配される。

【0006】このうちの一方は、遅延回路706に入力 50

される。また、他方は、歪みの位相を測定するための電力増幅器704に入力され、その出力は信号の大きさと位相を調整するためのベクトル調整回路705に入力される。そして、ベクトル調整回路705からの出力は、遅延回路706の出力と合成回路707で合成される。【0007】初めのうち、入力信号は、電力増幅器704が歪まない程度に十分小さな電力を有するようにし、入力信号の周波数成分が抑圧されるようにベクトル調整回路705を調整する。

【0008】この後、入力信号を大きくしていくと、電力増幅器 704の非線形性により前述した二つの入力信号と同じ周波数ωι、ωιを有する位相のずれた出力信号が出力端子 702から現れてくる。そこで、これら出力信号の通過位相を測定することにより、歪み成分の位相のずれ量を測定していた。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような従来の歪み位相測定装置による歪み位相測定方法は、2つの歪みIM3LO、IM3UP(3次相互変調歪みのうち周波数の低い成分をIM3LO、周波数の高い成分をIM3UPと呼ぶ)の大きさ、すなわち前述の振幅成分BL、BUが等しいときには有効であるが、これらが異なる場合には、適用することが困難である。【0010】本発明は、上記従来のこのような課題を考慮し、たとえば、歪み成分の大きさがそれぞれ異なる場合にも、それら歪み成分の位相のずれ量を精度よく測定できる歪み位相測定装置、ダウンコンバータ、低歪み電力増幅器、およびプログラムを提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】第一の本発明(請求項1に対応)は、歪み成分を有するデジタル信号に対してフーリエ変換を利用した変換を行うための変換手段と、前記変換手段による前記変換の結果に基づいて、前記歪み成分の位相のずれ量を算出するための算出手段とを備えた歪み位相測定装置である。

【0012】第二の本発明(請求項2に対応)は、前記 歪み成分を有するデジタル信号とは、外部から入力され る歪み成分を有する入力信号の時間領域の波形がアナログ信号として検波され、そのアナログ信号がアナログ/ デジタル変換されたデジタル信号である第一の本発明の 歪み位相測定装置である。

【0013】第三の本発明(請求項3に対応)は、前記 歪み成分を有するデジタル信号に対するフーリエ変換を 利用した変換とは、前記デジタル信号にアナログ/デジ タル変換された時間領域の波形に対するフーリエ変換を 利用した周波数領域の波形への変換である第二の本発明 の歪み位相測定装置である。

【0014】第四の本発明(請求項4に対応)は、前記外部から入力される歪み成分を有する入力信号は、周波

数間隔の等しい4つの信号成分を有し、前記歪み成分と は、前記4つの信号成分の内、最も周波数の低い信号成 分および最も周波数の高い信号成分であり、前記歪み成 分の位相のずれ量を算出するとは、前記周波数領域の波 形を利用して前記4つの信号成分の瞬時位相を算出し、

- (1) 前記最も周波数の低い信号成分の位相のずれ量 を、前記算出された最も周波数の低い信号成分の瞬時位 相と前記算出された周波数の2番目に高い信号成分の瞬 時位相との和から、前記算出された周波数の2番目に低 い信号成分の瞬時位相の2倍を引いた値として算出し、
- (2) 前記最も周波数の高い信号成分の位相のずれ量 を、前記算出された最も周波数の高い信号成分の瞬時位 相と前記算出された周波数の2番目に低い信号成分の瞬 時位相との和から、前記算出された周波数の2番目に高 い信号成分の瞬時位相の2倍を引いた値として算出する ことである第三の本発明の歪み位相測定装置である。

【0015】第五の本発明(請求項5に対応)は、前記 算出される最も周波数の低い信号成分の位相のずれ量と は、前記算出された周波数の2番目に低い信号成分の瞬 時位相と前記算出された周波数の2番目に高い信号成分 20 の瞬時位相とが等しいときの、前記算出される最も周波 数の低い信号成分の瞬時位相と前記算出された周波数の 2番目に低い信号成分の瞬時位相との差であり、前記算 出される最も周波数の高い信号成分の位相のずれ量と は、前記算出された周波数の2番目に低い信号成分の瞬 時位相と前記算出された周波数の2番目に高い信号成分 の瞬時位相とが等しいときの、前記算出される最も周波 数の高い信号成分の瞬時位相と前記算出された周波数の 2番目に高い信号成分の瞬時位相との差である第四の本 発明の歪み位相測定装置である。

【0016】第六の本発明(請求項6に対応)は、前記 歪み成分を有するデジタル信号を生成するために、前記 外部から入力される入力信号の有する信号成分の周波数 をあらかじめそれぞれダウンコンバートするダウンコン バータを備えた第二の本発明の歪み位相測定装置であ る。

【0017】第七の本発明(請求項7に対応)は、前記 外部から入力される入力信号の有する信号成分の経由す る経路の群遅延時間差をそれぞれ補正するためのトレー ニングを行うトレーニング手段を備えた第六の本発明の 40 歪み位相測定装置である。

【0018】第八の本発明(請求項8に対応)は、歪み 成分を有するデジタル信号に対してフーリエ変換を利用 した変換を行うための変換手段と、前記変換の結果に基 づいて前記歪み成分の位相のずれ量を算出するための算 出手段とを備えた歪み位相測定装置において前記変換を 行われるデジタル信号を、外部から入力される歪み成分 を有する入力信号の時間領域の波形をアナログ信号とし て検波し、そのアナログ信号をアナログ/デジタル変換 することによって生成するために、前記外部から入力さ 50

れる入力信号の有する信号成分の周波数をあらかじめそ れぞれダウンコンバートするダウンコンバータである。 【0019】第九の本発明(請求項9に対応)は、第一 から第四のミキサ回路と、前記第一から第四のミキサ回 路からの信号入力をそれぞれ行う第一から第四のバンド パスフィルタとを備え、前記外部から入力される歪み成 分を有する入力信号は、周波数間隔の等しい4つの信号 成分を有し、前記4つの信号成分の内、(1)最も周波 数の低い信号成分は、前記第一のミキサ回路でダウンコ ンバートされた後、前記第一のバンドパスフィルタで濾 波され、(2)2番目に周波数の低い信号成分は、前記 第二のミキサ回路でダウンコンバートされた後、前記第 二のバンドパスフィルタで濾波され、(3)2番目に周 波数の高い信号成分は、前記第三のミキサ回路でダウン コンバートされた後、前記第三のバンドパスフィルタで 濾波され、(4)最も周波数の高い信号成分は、前記第 四のミキサ回路でダウンコンバートされた後、前記第四 のバンドパスフィルタで濾波される第八の本発明のダウ ンコンバータである。

【0020】第十の本発明(請求項10に対応)は、第 一から第四のバンドパスフィルタと、前記第一から第四 のバンドパスフィルタからの信号入力をそれぞれ行う第 ーから第四のミキサ回路と、前記第一から第四のミキサ 回路からの信号入力をそれぞれ行う第五から第八のバン ドパスフィルタとを備え、前記外部から入力される歪み 成分を有する入力信号は、周波数間隔の等しい4つの信 号成分を有し、前記4つの信号成分の内、(1)最も周 波数の低い信号成分は、前記第一のバンドパスフィルタ で濾波された後、前記第一のミキサ回路でダウンコンバ ートされ、前記第五のバンドパスフィルタで不要波を除 去され、(2)2番目に周波数の低い信号成分は、前記 第二のバンドパスフィルタで濾波された後、前記第二の ミキサ回路でダウンコンバートされ、前記第六のバンド パスフィルタで不要波を除去され、(3)2番目に周波 数の高い信号成分は、前記第三のバンドパスフィルタで 濾波された後、前記第三のミキサ回路でダウンコンバー トされ、前記第七のバンドパスフィルタで不要波を除去 され、(4)最も周波数の高い信号成分は、前記第四の バンドパスフィルタで濾波された後、前記第四のミキサ 回路でダウンコンバートされ、前記第八のバンドパスフ ィルタで不要波を除去される第八の本発明のダウンコン バータである。

【0021】第十一の本発明(請求項11に対応)は、 第一から第七の何れかの本発明の歪み位相測定装置を用 いた低歪み電力増幅器である。

【0022】第十二の本発明(請求項12に対応)は、 第一の本発明の歪み位相測定装置の、歪み成分を有する デジタル信号に対してフーリエ変換を利用した変換を行 うための変換手段と、前記変換手段による前記変換の結 果に基づいて、前記歪み成分の位相のずれ量を算出する

ための算出手段との全部または一部としてコンピュータ を機能させるためのプログラムである。

[0023]

【発明の実施の形態】以下では、本発明にかかる実施の 形態について、図面を参照しつつ説明を行う。

【0024】(実施の形態1)はじめに、本実施の形態1における歪み位相測定装置の構成図である図1を参照しながら、本実施の形態の歪み位相測定装置の構成について説明する。

【0025】本実施の形態の歪み位相測定装置は、信号 10 の時間波形を検波するための時間波形検波手段103 と、時間波形検波手段103の出力に接続され、検波された時間波形をアナログ信号からデジタル信号に変換するためのアナログデジタル変換手段104と、アナログデジタル変換手段104の出力に接続され、フーリエ変換により時間領域の波形を周波数領域の波形に変換するための周波数領域変換手段105と、周波数変換手段105の出力に接続され、歪みの位相を計算するための位相計算手段106とを具備している。

【0026】本実施の形態においては、電力増幅器(図示省略)に入力される信号は、異なる周波数 f_1 、 f_2 (f_1 < f_2)を有する CW 2 波である。

【0027】ただし、電力増幅器からの出力信号は歪み信号(3次相互変調歪み)を含んだ信号になるので、電力増幅器からの出力信号として歪み位相測定装置に入力される信号は、 f_1 、 f_2 以外に $2f_1-f_2$ 、 $2f_2-f_1$ の周波数をもった信号である。すなわち、図1の歪み位相測定装置の入力端子101に入力される信号は、それぞれ周波数 $2f_1-f_2$ 、 f_1 、 f_2 、 $2f_2-f_1$ を有する、周波数間隔の等しい4波となる。

【0028】つぎに、本実施の形態の歪み位相測定装置の動作について説明する。

【0029】入力端子101に入力された信号は、時間 波形検波手段103で信号検波され、アナログデジタル 変換手段104でデジタル信号に変換される。

【0030】このようにして生成されたデジタル信号は、時間領域の波形V(t)であるが、周波数領域変換手段105で(高速)フーリエ変換を利用して周波数領域の波形に変換され、周波数領域のデータ $\Phi(\omega,t)$ が生成される。なお、 $\Phi(\omega,t)$ は、上述のフーリエ 40変換によって得られる周波数領域の波形の表す値(複素数値)の偏角部分であるが、角周波数 ω 、時刻tにおける瞬時位相に他ならない。

【0031】そして、位相計算手段106によって、周波数がそれぞれ f_1 、 f_2 、 $2f_1-f_2$ 、 $2f_2-f_1$ である信号の各時刻tでの位相を利用して、歪みの位相(すなわち歪み成分の位相のずれ量)が計算される。すなわち、歪みの位相 ϕ_{3L} 、 ϕ_{3R} は、周波数がそれぞれ f_1 、 f_2 、 $2f_1-f_2$ 、 $2f_2-f_1$ である信号の各時刻での位相 ϕ (ω_1 、t)、 Φ (ω_2 、t)、 Φ (ω_1 、t)、

 Φ (2 ω_2 $-\omega_1$ 、t) によって、次式のように与えられる。

[0032]

【数2】 $\phi_{31} = \Phi (\omega_2, t) - 2\Phi (\omega_1, t) + \Phi (2\omega_1 - \omega_2, t)$

[0033]

【数3】 $\phi_{30} = \Phi(\omega_1, t) - 2\Phi(\omega_2, t) + \Phi(2\omega_2 - \omega_1, t)$

なお、周波数が高い場合には、ダウンコンバート手段203を有する歪み位相測定装置の構成図である図2に示すように、時間波形検波手段203の前に周波数をダウンコンバートするためのダウンコンバート手段203を配置することで精度の高い歪み測定が可能となる。

【0034】ここに、具体的なダウンコンバート手段 (ダウンコンバータともいう)の構成としては、ミキサ 303~306およびバンドパスフィルタ307~31 0を有するダウンコンバート手段の構成図である図3、 またはバンドパスフィルタ403~406、411~4 14およびミキサ407~410を有するダウンコンバート手段の構成図である図4に示されているような構成 が考えられる。

【0035】そこで、バンドパスフィルタ403~406、411~414およびミキサ407~410を有するダウンコンバート手段(図4参照)を利用した場合について以下説明する。

【0036】バンドパスフィルタ403、411は、前述の4波の内2 f_1-f_2 の周波数成分を通過させ、それ以外の3波を阻止する特性を有する。同様に、バンドパスフィルタ404、412 t_1 の周波数成分のみを通過させる特性を有し、バンドパスフィルタ405、413 t_2 の周波数成分のみを通過させる特性を有し、バンドパスフィルタ406、414 t_2 t_2 - t_1 の周波数成分のみを通過させる特性を有する。

【0037】ミキサ407~410には、同一周波数のLO(Local)信号が入力される。そして、入力端子401に入力された信号のうち、 $2f-f_2$ の周波数成分はミキサ407で、 f_1 の周波数成分はミキサ408で、 f_2 の周波数成分はミキサ409で、 $2f_2-f_1$ の周波数成分はミキサ410で、それぞれ選択的にダウンコンバートされたのち合成され、出力端子302から出力される。

【0038】このように周波数ごとにダウンコンバートすることによって、信号が広帯域な場合にもダウンコンバートが可能となるが、図3に示されているような、ミキサ303~306の前段に配するバンドパスフィルタを省略した構成も可能である。

【0039】なお、上述のダウンコンバートによって歪みの位相 φ n 、 φ n 自体が変化することはないが、各信号経路の郡遅延が異なる場合には、計算時に補正を行わなければならない。そこで、予め各経路の群遅延を測定

するようなトレーニングを行うためのトレーニング手段 を具備し、そのようなトレーニングを行うことでより精 度の高い歪み測定が可能となる。

【0040】また、ここでは3次相互変調歪みを例に説 明したが、たとえば5次相互変調歪みについても同様の 回路構成で測定が可能である。

【0041】 (実施の形態2) つぎに、本実施の形態2 における低歪み電力増幅器の構成図である図5を参照し ながら、本実施の形態の低歪み電力増幅器の構成および 動作について説明する。

【0042】なお、歪み位相測定装置505としては、 前述の本実施の形態1の歪み位相測定装置を利用する。

【0043】入力端子501に入力された信号は、前置 歪み補償回路503により信号を予め歪ませた後、電力 増幅器504に入力される。ただし、予め歪ませられた 信号の内の一部は、歪み位相測定装置505に入力され る。

【0044】電力増幅器504に入力された信号は、そ こで増幅され、その一部は歪み位相測定装置505およ び歪み振幅測定手段506に入力され、それ以外は出力 端子502から出力される。

【0045】歪み位相測定装置505および歪み振幅測 定手段506の出力は、制御手段507に入力され、制 御手段507は、電力増幅器504から発生する歪みが 最小となるように前置歪み補償回路503を制御する。

【0046】より具体的には、歪み位相測定装置50 5、歪み振幅測定手段506で得られた歪み信号と同振 幅、逆位相の歪みを前置歪み補償回路503で加えるよ うに制御する。このような制御を行うことにより、出力 端子502から出力される信号の歪みが高速に最小の歪 30 みとなるように、前置歪み補償回路503を制御するこ とができる。

【0047】 (実施の形態3) つぎに、本実施の形態3 における低歪み電力増幅器の構成図である図6を参照し ながら、本実施の形態の低歪み電力増幅器の構成および 動作について説明する。

【0048】なお、歪み位相測定装置614としては、 前述の本実施の形態1の歪み位相測定装置を利用する。

【0049】入力端子601に入力された信号は、分配 回路603で分配され、一方はベクトル調整回路604 40 を経て電力増幅器605において増幅され、他方は遅延 回路606に入力される。

【0050】電力増幅器605の出力は、分配回路60 7で分配され、一方は遅延回路609に入力され、他方 は遅延回路606の出力と合成回路608において合成 され、歪み成分のみを抽出される。

【0051】抽出された歪み信号は、ベクトル調整回路 610を経て電力増幅器611で増幅され、遅延回路6 09の出力と612合成回路612において合成され る。

【0052】このとき、ベクトル調整回路610を制御 することにより、歪み信号を同振幅、逆位相とすること により、遅延回路609の出力に含まれていた歪み成分 は抑圧され、合成回路613からの出力は歪みの抑圧さ れた信号となる。

10

【0053】しかしながら、合成回路612に入力され る歪み信号が同位相、逆位相の条件でなくなると、歪み の抑圧量が劣化する。

【0054】そこで、合成回路612の出力の一部を分 配回路613により歪み位相測定装置614および歪み 振幅測定手段615に入力し、前述の本実施の形態1、 2において説明されたようにして歪み位相および歪み振 幅の測定を行う。

【0055】その測定結果は、制御手段616に入力さ れ、制御手段616は、入力された測定結果に基づい て、合成回路612から発生する歪みが最小となるよう にベクトル調整回路610を制御する。

【0056】より具体的には、ベクトル調整回路610 を調整することで、歪み位相測定装置614、歪み振幅 測定手段616で得られた歪み信号と同振幅、逆位相の 歪みを合成回路612の入力に加えるような制御を行 Ď。

【0057】かくして、出力端子602から出力される 信号の歪みが高速に最小の歪みとなるように、ベクトル 調整回路610を制御することができる。

【0058】このように、本発明の歪み位相測定装置 は、たとえば、信号の時間波形を検波するための時間波 形検波手段と、前記時間波形検波手段の出力に接続さ れ、検波された時間波形をアナログ信号からデジタル信 号に変換するためのアナログデジタル変換手段と、前記 アナログデジタル変換手段の出力に接続され、フーリエ 変換により時間領域の波形を周波数領域の波形に変換す るための周波数領域変換手段と、前記周波数変換手段の 出力に接続され、歪みの位相を計算するための位相計算 手段とを具備したことを特徴とし、高周波側に発生する 歪みと低周波側に発生する歪みの大きさや位相が異なる ような場合でも、歪みの位相が測定可能である。

【0059】また、本発明の歪み位相測定装置は、たと えば、信号の周波数をダウンコンバートするためのダウ ンコンバート手段と、前記ダウンコンバート手段の出力 に接続された、信号の時間波形を検波するための時間波 形検波手段と、前記時間波形検波手段の出力に接続さ れ、検波された時間波形をアナログ信号からデジタル信 号に変換するためのアナログデジタル変換手段と、前記 アナログデジタル変換手段の出力に接続され、フーリエ 変換により時間領域の波形を周波数領域の波形に変換す るための周波数領域変換手段と、前記周波数変換手段の 出力に接続され、歪みの位相を計算するための位相計算 手段とを具備したことを特徴とし、信号の周波数が高く 50 アナログデジタル変換が困難な場合、特に有効である。

【0060】また、本発明のダウンコンバータは、たと えば、入力端子と、前記入力端子に接続された、第一か ら第四のミキサ回路と、前記第一から第四のミキサ回路 の出力にそれぞれ接続された第一から第四のバンドパス フィルタと、前記第一から第四のバンドパスフィルタに 接続された出力端子を具備し、前記入力端子には周波数 間隔の等しい4波が入力され、最も周波数の低い信号は 第一のミキサ回路でダウンコンバートされた後、第一の バンドパスフィルタで濾波され、2番目に周波数の低い 信号は第二のミキサ回路でダウンコンバートされた後、 第二のバンドパスフィルタで濾波され、2番目に周波数 の高い信号は第三のミキサ回路でダウンコンバートされ た後、第三のバンドパスフィルタで濾波され、最も周波 数の高い信号は第四のミキサ回路でダウンコンバートさ れた後、第四のバンドパスフィルタで濾波され、第一か ら第四のバンドパスフィルタの出力が出力端子に接続さ れている。

【0061】また、本発明のダウンコンバータは、たと えば、入力端子と、前記入力端子に接続された、第一か ら第四のバンドパスフィルタと、前記第一から第四のバ 20 ンドパスフィルタの出力にそれぞれ接続された第一から 第四のミキサ回路と、前記第一から第四のミキサ回路の 出力にそれぞれ接続された第五から第八のバンドパスフ イルタと、前記第五から第八のバンドパスフィルタに接 続された出力端子を具備し、前記入力端子には周波数間 隔の等しい4波が入力され、最も周波数の低い信号は第 一のバンドパスフィルタで濾波された後、第一のミキサ 回路でダウンコンバートされ、第五のバンドパスフィル タで不要波を除去し、2番目に周波数の低い信号は第二 のバンドパスフィルタで濾波された後、第二のミキサ回 30 路でダウンコンバートされた後、第六のバンドパスフィ ルタで不要波を除去し、2番目に周波数の高い信号は第 三のバンドパスフィルタで濾波された後、第三のミキサ 回路でダウンコンバートされた後、第七のバンドパスフ イルタで不要波を除去し、最も周波数の高い信号は第四 のバンドパスフィルタで濾波された後、第四のミキサ回 路でダウンコンバートされた後、第八のバンドパスフィ ルタで不要波を除去することを特徴とし、これらの構成 により、信号が広帯域であってもダウンコンバージョン が可能となる。

【0062】また、本発明の歪み位相測定装置は、たとえば、前記ダウンコンバータが、前述のダウンコンバータであることを特徴とした前述の歪み位相測定装置であり、信号の周波数が高く、帯域が広い場合に有効である。

【0063】また、本発明の歪み位相測定装置は、たとえば、トレーニングを行うことによって、各経路の群遅延時間差を補正する機能を有したことを特徴とする前述の歪み位相測定装置であり、各経路の群遅延時間が異なる場合、その差を検出し補正を行う。その結果、各経路 50

の群遅延時間が異なる場合も、精度を高く歪みの位相を 測定可能である。

【0064】また、本発明の歪み位相測定装置は、たとえば、時間波形検波手段に入力される信号が周波数間隔の等しい4波であって、最も周波数の低い信号と、最も周波数の高い信号の位相が、周波数が2番目に低い周波数の信号の位相と、周波数の2番目に高い周波数の信号の位相とが等しくなったときの位相との差で定義されるとき、前記位相計算手段の計算方法が、最も周波数の低い信号の時時位相と周波数の2番目に低い周波数の瞬時位相との和から、周波数の2番目に低い周波数の瞬時位相とのわから、周波数の高い信号の瞬時位相とある時刻の、最も周波数の隔時位相との和から、周波数の高い信号の瞬時位相とのわから、周波数の瞬時位相との和から、周波数の瞬時位相との和から、周波数の音に高い周波数の瞬時位相の2倍を引いた値で求めることを特徴とする前述の歪み位相測定装置である。

【0065】また、本発明の低歪み電力増幅器は、たとえば、前置歪み補償回路と、前記前置歪み補償回路の出力に接続された電力増幅器と、前記電力増幅器の出力に接続された前述の歪み位相測定装置と、前記電力増幅器の出力に接続された歪みの振幅を測定するための、歪み振幅測定手段と、制御手段とを具備し、前記歪み位相測定装置からの出力信号は前記制御手段の入力され、前記電力均に入力され、前記制御手段は前記歪み位相測定装置と前記歪み振幅制御手段の測定結果を元に、前記電力増幅器から出力される信号の歪みが小さくなるように前記前置歪み補償回路を制御することを特徴としたものであり、高効率、低歪みな電力増幅器を実現できる。

【0066】また、本発明の低歪み電力増幅器は、たとえば、前置歪み補償回路と、前記前置歪み補償回路の出力に接続された電力増幅器を備えた、低歪み電力増幅器であって、前記電力増幅器の歪みの位相を前述の歪み位相測定装置を用いて測定し、これと逆位相となるよう前記前置歪み補償回路の歪みの位相を前述の歪み位相測定装置を用いて調整しておくことにより、高効率かつ低歪みな電力増幅器を容易に実現できる。

【0067】また、本発明の低歪み電力増幅器は、たとえば、第一の分配回路と、前記第一の分配回路の一方の出力に接続された、信号の振幅、位相を制御するための第一のベクトル調整回路と、前記第一のベクトル調整回路の出力に接続された第一の電力増幅器と、前記第一の電力増幅器に接続された第二の分配回路と、前記第一の遅延回路に第一の入力が接続された第一の合成回路の他方の出力に接続された第二の出力と、前記第一の合成回路の他方の入力とは接続され、前記第二の分配回路の他方の出力に接続された第二の遅延回路と、前記第二の遅延回路の出力に、一方の入力が接続された第

二の合成回路と、前記第一の合成回路の出力に接続され た第二のベクトル調整回路と、前記第二のベクトル調整 回路に接続された第二の電力増幅器と、前記第二の遅延 回路の出力に一方の入力が接続され、前記第二の電力増 幅器の出力は前記第二の合成回路の他方の出力端子に接 続されたフィードフォワード増幅器と、前記フィードフ オワード増幅器の出力に接続された第三の分配回路と、 前記第三の分配回路の一方の出力に接続された前述の歪 み位相測定装置と、前記第三の分配回路の一方の出力に 接続された歪みの振幅を測定するための、歪み振幅測定 手段と、制御手段とを具備し、前記歪み位相測定装置か らの出力信号は前記制御手段の入力され、前記歪み振幅 測定手段からの出力信号は前記制御手段に入力され、前 記制御手段は前記歪み位相測定装置と前記歪み振幅制御 手段の測定結果を元に、前記第二の合成回路から出力さ れる信号の歪みが小さくなるように前記第二のベクトル 調整回路を制御することを特徴としたものであり、フィ ードフォワード増幅器において、高速に歪み抑圧最大の 特性が得られる。

【0068】なお、本発明の変換手段は、上述された本 20 実施の形態においては、周波数領域変換手段105であ った。しかし、これに限らず、本発明の変換手段は、要 するに、歪み成分を有するデジタル信号に対してフーリ 工変換を利用した変換を行うための手段であればよい。 【0069】また、本発明のデジタル信号は、上述され た本実施の形態においては、外部から入力される歪み成 分を有する入力信号の時間領域の波形が時間波形検波手 段103によってアナログ信号として検波され、そのア ナログ信号がアナログデジタル変換手段104によって アナログ/デジタル変換されたデジタル信号であった。 しかし、これに限らず、本発明のデジタル信号は、要す るに、歪み成分を有するデジタル信号であればよい。し たがって、時間波形検波手段103および/またはアナ ログデジタル変換手段104は、歪み位相測定装置とは 別個に設けられていてもよい。

【0070】また、本発明の入力信号は、上述された本実施の形態においては、最も周波数の低い信号成分および最も周波数の高い信号成分が歪み成分であるような、周波数間隔の等しい4つの信号成分を有する入力信号であった。しかし、これに限らず、本発明の入力信号は、40要するに、外部から入力される任意個数の信号成分を有する入力信号であってよい。たとえば、周波数fi、fi(fi < fi(fi < fi)の三つの信号成分を有する信号が電力増幅器などで増幅されることによって生成された、周波数fi(< fi)の歪み成分および周波数fi(> fi)の歪み成分の加わった電力増幅器からの出力信号が、本発明の歪み位相測定装置に入力信号として入力される場合が考えられるが、このような場合にも、これら歪み成分の位相のずれ量が上述のようにして測定され得ることは、いうまでもない。

【0071】また、本発明の歪み成分は、上述された本実施の形態においては、3次相互変調歪みであった。しかし、これに限らず、本発明の歪み成分は、たとえば5次相互変調歪みや7次相互変調歪みなどであってもよい。なお、たとえば上述の本実施の形態の場合と同様に、周波数 f_1 、 f_2 (f_1 < f) の二つの信号成分を有する信号が電力増幅器などで増幅される場合、5次相互変調歪みは、3次相互変調歪みよりも外側の周波数3 f_1 f_2 f_3 f_4 f_5 f_5 f_5 f_5 f_6 f_7 f_7 f_7 f_7 f_8 f_8 f_8 f_8 f_8 f_8 f_9 $f_$

[0072]

【数4】 $\phi_{5L} = 2\Phi(\omega_2, t) - 3\Phi(\omega_1, t) + \Phi(3\omega_1 - 2\omega_2, t)$

[0073]

【数5】 $\phi_{50} = 2\Phi(\omega_1, t) - 3\Phi(\omega_2, t) + \Phi(3\omega_2 - 2\omega_1, t)$

と算出される。

【0074】また、本発明の算出手段は、上述された本 実施の形態においては、位相計算手段106であった。 しかし、これに限らず、本発明の算出手段は、要する に、本発明の変換手段による変換の結果に基づいて、本 発明の歪み成分の位相のずれ量を算出するための手段で あればよい。

【0075】本発明は、上述した本発明の歪み位相測定装置、ダウンコンバータ、および低歪み電力増幅器の全部または一部の手段(または、装置、素子、回路、部など)の機能をコンピュータにより実行させるためのプログラムであって、コンピュータと協働して動作するプログラムである。

【0076】なお、本発明の歪み位相測定装置、ダウンコンバータ、および低歪み電力増幅器の一部の手段(または、装置、素子、回路、部など)は、それらの複数の手段の幾つかの手段を意味する、あるいは一つの手段の内の一部の機能を意味するものである。

【0077】また、本発明の歪み位相測定装置、ダウンコンバータ、および低歪み電力増幅器の一部の装置(または、素子、回路、部など)は、それら複数の装置の内の幾つかの装置を意味する、あるいは一つの装置の内の一部の手段(または、素子、回路、部など)を意味する、あるいは一つの手段の内の一部の機能を意味するものである。

【0078】また、本発明のプログラムを記録した、コンピュータに読みとり可能な記録媒体も本発明に含まれる。また、本発明のプログラムの一利用形態は、コンピュータにより読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。また、本発明のプログラムの一利用形態は、伝送媒体中を伝送し、コンピュータにより読みとられ、コンピュータと協働して動作する態様であっても良い。また、記録媒50体としては、ROM等が含まれ、伝送媒体としては、イ

16

ンターネット等の伝送媒体、光・電波・音波等が含まれる。

【0079】なお、本発明の構成は、ソフトウェア的に 実現しても良いし、ハードウェア的に実現しても良い。 【0080】

【発明の効果】以上述べたところから明らかなように、本発明は、たとえば、歪み成分の大きさがそれぞれ異なる場合にも、それら歪み成分の位相のずれ量を精度よく測定できるという長所を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1における歪み位相測定装 置の構成図

【図2】本発明の実施の形態1における、ダウンコンバート手段203を有する歪み位相測定装置の構成図

【図3】本発明の実施の形態1における、ミキサ303~306およびバンドパスフィルタ307~310を有するダウンコンバート手段の構成図

【図4】本発明の実施の形態1における、バンドパスフィルタ403~406、411~414およびミキサ407~410を有するダウンコンバート手段の構成図

【図5】本発明の実施の形態2における低歪み電力増幅 器の構成図

【図6】本発明の実施の形態3における低歪み電力増幅 器の構成図

【図7】従来の歪み位相測定装置の構成図

【符号の説明】

- 101 入力端子
- 102 出力端子
- 103 時間波形検波手段
- 104 アナログデジタル変換手段
- 105 周波数領域変換手段
- 106 位相計算手段
- 201 入力端子
- 202 出力端子
- 203 ダウンコンバート手段
- 204 時間波形検波手段

*205 アナログデジタル変換手段

206 周波数領域変換手段

207 位相計算手段

301 入力端子

302 出力端子

303、304、305、306 ミキサ

307、308、309、310 バンドパスフィルタ

401 入力端子

402 出力端子

10 403, 404, 405, 406, 411, 412, 4

13、414 バンドパスフィルタ

407、408、409、410 ミキサ

501 入力端子

502 出力端子

503 前置歪み補償回路

504 電力増幅器

505、506 歪み位相測定装置

507 制御手段

601 入力端子

20 602 出力端子

603、607、613 分配回路

604、610 ベクトル調整回路

605、611 電力増幅器

606、609 遅延回路

608、612 合成回路

614、歪み位相測定装置

615 歪み振幅測定手段

616 制御手段

701 入力端子

30 702 出力端子

703 分配回路

704 電力増幅器

705 ベクトル調整回路

706 遅延回路

707 合成回路

*

【図1】

101 103 104 105 106

101:入力塌子

102:出力绺子

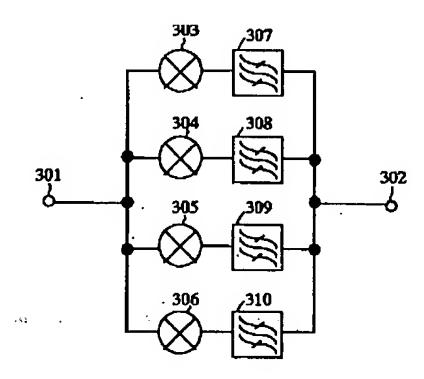
103:時間被形検波手段

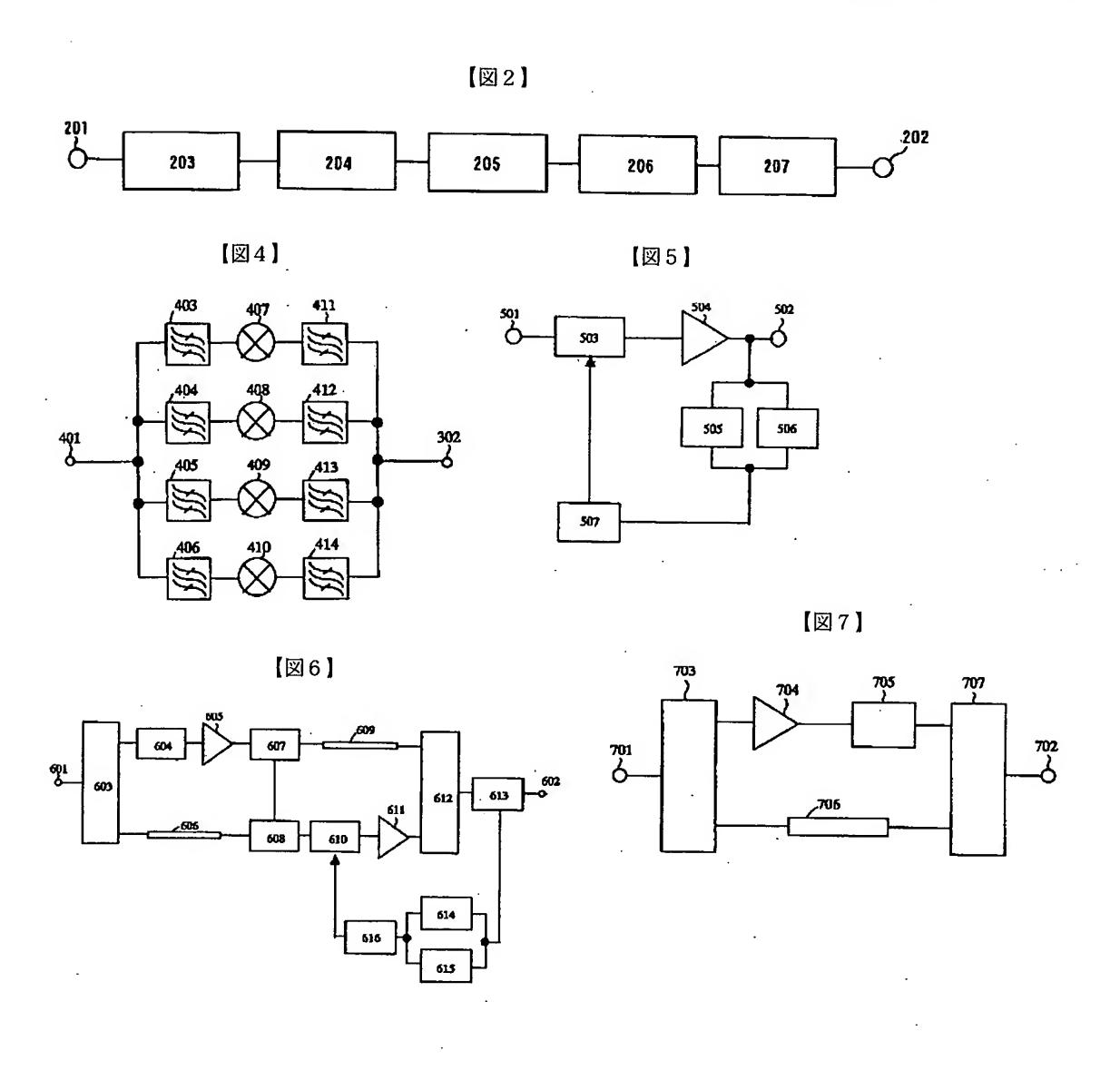
104:アナログデジタル変換手段

105:周波微領域変換手段

106:位相計算手段

【図3】





フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷

識別記号

H 0 4 L 25/02

302

FI

テーマコード(参考)

H O 4 L 25/02

302C

(72)発明者 石田 薫

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

. Fターム(参考) 2G030 AA01 AB04 AD08 AG05 5K029 AA01 KK03 KK26